



テラヘルツ波で 2次元断層画像

原理的には超音波工コ
ーと同じで、照射したテ
ラヘルツ波の反射波を測
定し、時間遅延を空間分
布として計測し可視化す
る。市販の光学系を特殊
なレンズやテラヘルツ波
バルスとプローブ光の配
置を替えて改良し、検出
用電気光学結晶内での時
間一空間変換を実現し

大阪大学大学院基礎工学研究科の荒木勉教授、安井武史助手らは、「テラヘルツ(テラヘルツ波)」波を用いてリアルタイムで2次元断層画像を撮ることに初めて成功した。従来は計測に時間がかかるため、対象は静止物体に限られていた。非接触で動く物体にも適用できる」とから荷物検査、医療診断、生産ラインでの全数検査など工業計測への応用が期待できる。

工業計測への応用期待

実験ではテラヘルツ波
ビームを、アルミニウム
基板の半分を塗装した試
料に照射し、試料を動か
して基板部分、基板一塗
膜境界、塗膜部分の断層
画像をとらえた。ビーム
の範囲は数ミリで、深さ
方向の範囲は数百ミクロン。
現状では100万分の1秒で測定

し、画像は毎秒10フレ
ーム。ただ原理的には1ミ
秒での測定が可能になる
ため、ピコオレートでの
滑らかな断層画像を撮る
ことができる。従来法で
得られる断層画像を得るには数時
間かかるという。研究は
新エネルギー・産業技術
総合開発機構(NED)
O)の助成で行った。

テラヘルツ波は光と電
波の境界の周波数帯0・
1テラヘルツ(10¹²ヘルツ)、波長30
ギガヘルツ(30ギガヘルツ)の電磁波。ブ
ラスチックや紙などの非
金属物質に対する透過特
性にも優れ、X線に比べ
人体に悪影響を与えない
という特徴がある。こ

数年でテラヘルツ波光源
や検出器の開発が進んだ
こともあり、イメージン
グや物質の分析などを応用
研究が進んでいる。また
テラヘルツ波による計測
・分析技術は、日本が今
後10年以内に重点的に取
り組む10の国家基幹技術
の一つ。